Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	-
10/552,588	OTSUBO ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Diem Tran	3748	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
60	286	7/17/06	DT
	295	( )	
	297		
	303		
	-311	↓	
-			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	<u> </u>			

SEARCH : (INCLUDING SEAR	CH STRATEG	Y)
	DATE	EXMR
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>                                     </del>
		<u> </u>
	•	
		-